(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年5月27日(27.05.2004)

PCT

(10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

WO 2004/044522 A1

G01B 11/24, G06T 1/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/014469

(22) 国際出願日:

2003年11月13日(13.11.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2002-330582

2002年11月14日(14.11.2002)

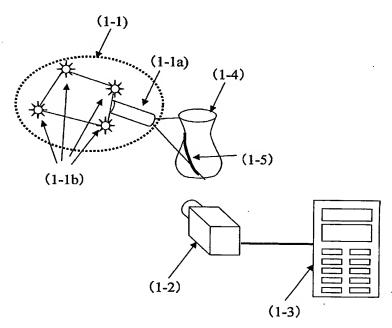
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 有限会 社テクノドリーム二十一 (TECHNODREAM21,INC.) [JP/JP]; 〒101-0047 東京都 千代田区 内神田1-1-5 ベン チャー・KANDA 409 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 川崎洋 (KAWASAKI,Hiroshi) [JP/JP]; 〒338-0812 埼玉県 さ いたま市桜区神田496-3 ベルデ武蔵野304号 Saitama (JP). 古川 亮 (FURUKAWA, Ryo) [JP/JP]; 〒 730-0847 広島県 広島市中区 舟入南2丁目1番地8 501号室 Hiroshima (JP).
- (81) 指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

[続葉有]

(54) Title: THREE-DIMENSIONAL SHAPE MEASURING METHOD AND ITS DEVICE

(54) 発明の名称: 3次元形状計測方法およびその装置



(57) Abstract: A three-dimensional shape is measured by a simple system structure. A three-dimensional shape measuring instrument comprises a device (1-1) in which a light-emitting diode (1-1b) is installed as a marker in a line laser light source (1-1a), an imaging device (1-2), and a computer (1-3). For measurement, a line laser beam from the device (1-1) is applied to an object (1-4) to be measured, the imaging device (1-2) images the applied line laser beam (1-5) and the light-emitting diode, and a three-dimensional shape is obtained from the image data by triangulation by means of the computer (1-3).

(57) 要約: 簡易なシステム構成にて3次元形状を計測することを図る。本発明は、ラインレーザ光源(1–1a)に 発光ダイオード(1–1b)をマーカーと